

1. Record Nr.	UNICAMPANIAVAN0242914
Autore	Budiman, Arief S.
Titolo	Probing Crystal Plasticity at the Nanoscales : Synchrotron X-ray Microdiffraction / Arief Suriadi Budiman
Pubbl/distr/stampa	Singapore, : Springer, 2015
Descrizione fisica	IX, 118 p. : ill. ; 24 cm
Disciplina	548 543.54 502.82 620.5 621.39 620.1
Lingua di pubblicazione	Inglese
Formato	Materiale a stampa
Livello bibliografico	Monografia